画像処理

物体の検出

宮崎大学 工学部 情報システム工学科

第12回

ハフ変換の拡張

ハフ変換

- ▶ 直線をパラメータで表現
- ▶ エッジ点を見つけたらパラメータ空間に投票
- ▶ 投票の集積点から直線を決定

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

例:楕円(4パラメータ)

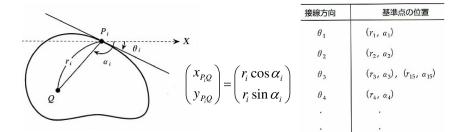
$$\left(\frac{x-a}{c}\right)^2 + \left(\frac{y-b}{d}\right)^2 = 1$$

一般化ハフ変換

任意の形状をもつ物体をパラメータ表現し, その物体の位置・回転角・拡大率を投票により求める

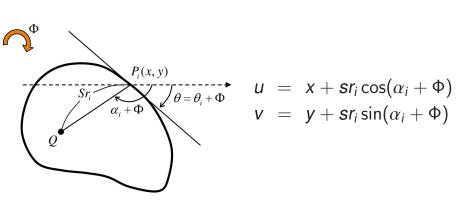
形状定義

- ▶ 基準点 Q を定義
- ト 輪郭線上の各点 P_i から基準点 Q への方向ベクトル $(r_i \cos \alpha_i, r_i \sin \alpha_i)$ を求める.
- ▶ 点 P_i での接線方向 θ 毎に, $(r_i(\theta), \alpha_i(\theta))$ を記録



一般化ハフ変換-パラメータ空間

基準点位置 (u, v), 拡大・縮小 s, 回転 Φ を考慮 $\Rightarrow 4$ 次元



一般化ハフ変換-投票

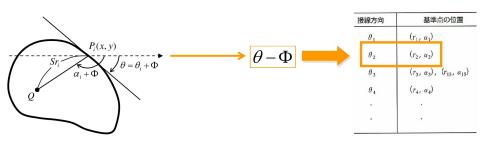
- ightharpoonup 画像中のエッジ点 (x_j, y_j) とその勾配方向 Ψ_j を求める、勾配方向 Ψ_j から接線方向 θ_j を求める(勾配方向 に垂直)
- 全ての回転角 Φ, 拡大・縮小 s の組み合わせについて,次式により基準点位置 (u, v) を計算する

$$u = x_j + r(\theta_j - \Phi)s\cos(\alpha(\theta_j - \Phi) + \Phi)$$

$$v = y_j + r(\theta_j - \Phi)s\sin(\alpha(\theta_j - \Phi) + \Phi)$$

- ▶ (Φ, s, u, v) に投票する
- ▶ 全てのエッジ点について投票したら、パラメータ空間の集積点を求め、物体を検出する

一般化ハフ変換-投票



一般化ハフ変換-特徴

- ▶ 任意の輪郭形状を持った物体を取り扱い可能
- ▶ 輪郭が途切れていたり、一部遮蔽されていても検出 可能
- ▶ 物体が拡大・縮小されていたり、回転していても検 出可能
- ▶ パラメータ空間が4次元で、計算量が多い

テンプレートマッチング

入力画像とテンプレート画像を重ね合わせることにより 比較照合し,両者が一致しているか判定する手法 物体の位置検出:最も一致している場所を求める 物体の種別判定:それぞれの物体のテンプレートと比較 し、最も一致するテンプレートの物体に分類

> の特徴にビデオのダビン 起こると, 探索精度が低 ティングを提案する. こ

と

相違度

入力画像: f(u,v) テンプレート t(x,y) SAD $(u,v) = \sum |t(x,y) - f(x+u,y+v)|$

$$SSD(u, v) = \sum_{(x,y)}^{(x,y)} (t(x,y) - t(x+u, y+v))^{2}$$

※ SAD: Sum of Abusolute Differences (画素値の差の絶対値の和)

※ SSD: Sum of Squared Differences (画素値の差の2乗の和)

入力画像とテンプレートが完全に一致する場合には SAD, SSD が 0 となる

相互相関

$$COR(u,v) = \sum_{(x,y)} t(x,y)f(x+u,y+v)$$

※ SSD と関連

入力画像とテンプレートが完全に一致する場合には COR は最大となる

正規化相互相関

入力画像: f(u,v) テンプレート: t(x,y)

$$NCOR(u, v) = \frac{\sum_{(x,y)} (t(x,y) - \overline{t}) (f(x+u,y+v) - \overline{f})}{\sqrt{\sum_{(x,y)} (t(x,y) - \overline{t})^2 \sum_{(x,y)} (f(x+u,y+v) - \overline{f})^2}}$$
 $\overline{t} = \sum_{(x,y)} t(x,y)/K^2$
 $\overline{f} = \sum_{(x,y)} f(u+x,v+y)/K^2$
 $K^2: \overline{\tau} \mathcal{V} \mathcal{V} - \mathbf{b}$ の大きさ

画像の明るさ変化の影響をそれほど受けずに処理が行 える.

プログラム例

入力画像 iimg, テンプレート画像 timg が与えられたとき,両者の相違度が最小となる位置 (min_u, min_v) を求める.

```
int tmatch(K IMAGE *iimg, K IMAGE *timg, int *xpos, int *vpos)
  int xsize =k_xsize(iimg); int ysize =k_ysize(iimg);
  int txsize=k_xsize(timg); int tysize=k_ysize(timg);
  int min_val = 255 * txsize * tysize;
  int min u. min v:
  for(int v=0; v<ysize-tysize; v++) {</pre>
    for(int u=0: u<xsize-txsize: u++) {</pre>
      int val = calc_diff(iimg, timg, u, v);
      if (val < min_val) {</pre>
        min u = u: min v = v: min val = val:
  *xpos = min u: *vpos = min v:
  return(min_val);
```

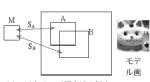
アクティブ探索

テンプレート画像全体と入力画像の対応する部分全体それぞれから、特徴量(ヒストグラム)を計算し特徴量の比較により照合する

利点: 処理時間の短縮

24 時間のデータ中から 15 秒の CM を照合

⇒1秒程度の処理時間



(a) アクティブ探索法の概念





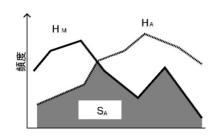
(b) アクティブ探索法により探索された箇所

類似度の計算

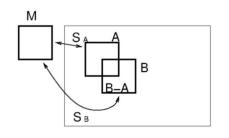
ヒストグラム:画像中に現れる画素値の頻度

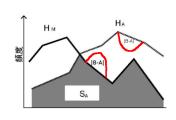
ヒストグラムを用いた類似度計算 (ヒストグラムインターセクション)

$$S_A = \sum_{l=1}^L \min(h_{Ml}, h_{Al})$$



アクティブ探索の原理





$$S_B \leq S_A + |B - A| \leq S_{max}$$

類似度は最大でも上式しか変化しないので,その間の比較を飛ばせる.